S	Search Notes			

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
09/975,667	SINGH ET AL.
Examiner	Art Unit
Chieh M. Fan	2638

•				
SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
375	260 316 343 344 355	7/13/2005	CF	
455	59 60			
370	203			

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
· · ·			
<u> </u>			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
,			

SEAR (INCLUDING SI	CH NOTE EARCH S	S FRATEGY)
		DATE	EXMR
Inventor Search		7/13/2005	CF
EAST		7/13/2005	CF
			· ·